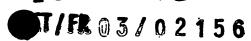
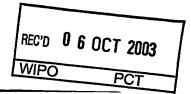


Rec'd PCT/PTO 03 C 2004







BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 3 JUIN 2003

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

OCUMENT DE PRIORITÉ

'RÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Télécopie : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.linil fr

BEST AVAILABLE COPY

2.40164.6





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ Code de la pr intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

	Discoult & Pintry		Cet imprime est à remp			154)17,78374
RÉSEIVÉ À FINPI DATE LIEU 11 JUIL 2002 75 INPI PARIS			NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL			
N° D'ENREGISTREMENT			Département			
NATIONAL ATTRIBUE PAR I		TAX STATE OF THE S	Bernard LAM	OURE	EUX	
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE			30 avenue Kl			
Vos références p		A Description	19			В
t facultatij i	104362/LA/CVAC/TPM		genson a progress accept to comment the second second	de conference and		
Confirmation d'u	n dépôt par télécopie	N° attribué par l'Il	NPI à la télécopie	·		
NATURE DE I	LA DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases sulvantes			
Demande de t	prevet	N				
Demande de d	ertificat d'utilité					
Demande divis	sionnaire					
	Demande do brevet initiale	И _с		Date		
on demande de certifical d'utilité initiale		Ио		Date		
Transformation d'une demande de		□ N°		Data	1 / / 1	
brevet européen Demande de brevel initiale TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou				Date		
	E CHAUFFANT POU POUR SA MISE EN C		DE GRAVURE F	-LAON	MA, ET PROCEDE L	/ C.
H	N DE PRIORITÉ	Pays ou organisation	n	N _o		
	E DU BÉNÉFICE DE DÉPÔT D'UNE	Pays ou organisatio	n	N۰		
DEWANDE A	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisatio	n I	Иo		
			 tres priorités, coche	••	e et utilisez l'imprimé «Su	iite»
F3 pressuprito					case et utilisez l'imprimé	-
DEMANDEUR Nom ou dénomination sociale						
			ALCA	41EL		
Prénonis					·	·
Forme Juridique		Société Anonyme				
N° SIREN		<u> 5.4.2.0.</u>	1-9-0-9-6			
Code APE-NAF						
Adresse	Rue ·	54, rue La l				·
Code postal et ville		<u> </u>	ARIS			
Pays		FRANCE				
Nationalité		Française				
N° de téléphone (facultatif)		<u> </u>				
N° de télécopie (facultatif)					··· ····	
Adresse électronique (facultatif)		1				



BREVET D'INVENTION CERTIFICAL D'UTILITÉ



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

	Réservé à fINPI		1			
remise des pièces	Treserve a run 1	:				
DATE	L 2002					
75 INPLE						
N° D'ENREGISTREMENT 0208728				CE 640 W /2002007		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR	LINE					
Vos références pour ce dossier : (facultatif)		104362/LA/CVAC/TPM				
MANDATAIRE						
		LAMOUREUX				
Prénom		Bernard				
Cabinet ou Société		Compagnie Financière Alcatel				
N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		PG 9222				
Adresse	Rue	30 Avenue Kléber				
	Code postal et ville	75116 F	PARIS			
N° de télépho	one (facultatif)					
N° de télécor	ole (facultatif)					
Adresse élect	tronique (facultatif)	<u> </u>				
MVENTEUR	(S)					
Les inventeurs sont les demandeurs		Oui Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée				
RAPPORT D			ur une demande de brevet	t (y compris division et transformation)		
	Établissement immédiat ou établissement différé					
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques Oui Non				
RÉDUCTION	N DII TAUX	Uniquement pour les personnes physiques				
DES REDEV		Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)				
		Requise antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour celle invention ou indiquer sa référence):				
Si vous ave	z utilisé l'Imprimé «Suite»,					
indiquez le	nombre de pages jointes					
SIGNATURE BUOLINAMENTA MA DU WANDATAIRE B (Nom et qualité du signataire)		Bernard LAMOU	REUX / LC 40 B	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI		
		0 6		Conce		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

CHEMISAGE CHAUFFANT POUR REACTEUR DE GRAVURE PLASMA,

ET PROCEDE DE GRAVURE POUR SA MISE EN ŒUVRE

La présente invention concerne les réacteurs de gravure plasma, et en particulier les réacteurs utilisés pour la mise en œuvre de procédés de micro-usinage ou de gravure anisotrope d'un substrat en silicium par plasma suivant le procédé décrit dans le document US-A-5,501,893.

Durant un tel procédé, on alterne des étapes de gravure d'un substrat par un plasma de gaz fluoré tel que le SF_6 , et des étapes de passivation des surfaces grâce à un plasma de gaz CxFy tel que le QF_8 par exemple.

Les étapes du procédé sont réalisées sous une atmosphère à faible pression, permettant l'établissement et le maintien d'un plasma.

Pendant l'étape de gravure par plasma de gaz fluoré, le substrat est attaqué de manière isotrope par les atomes de fluor. Les étapes de passivation par plasma de gaz CxFy tel que le C_4F_8 permettent de déposer un film de polymère sur toutes les surfaces du substrat exposées au plasma. Les surfaces verticales et les surfaces horizontales sont ainsi recouvertes. Au cours de l'étape suivante de gravure par plasma de gaz fluoré, et sous l'action conjuguée du bombardement ionique vertical obtenu par polarisation négative du substrat, le film de polymère pulvérisé et enlevé sur les surfaces horizontales, et la gravure verticale du substrat peut se poursuivre, alors que le polymère restant sur les surfaces verticales s'oppose momentanément l'action du plasma sur lesdites surfaces verticales. En répétant ainsi les étapes de gravure avec un plasma de gaz fluoré et les étapes de passivation avec un plasma de gaz CxFy, on obtient une gravure anisotrope du substrat.

Le mécanisme de gravure du substrat par le plasma de gaz fluoré est le suivant : on génère un plasma contenant des électrons, des ions tels que SF5+, et des atomes de fluor F. Les atomes de fluor arrivant à la surface du substrat réagissent chimiquement, par exemple dans le cas d'un substrat en silicium, selon la réaction :

 $Si(s) + 4F(g) \rightarrow SiF_4(g)$.

10

15

20

25

30

35

Les produits de réaction tels que SiF4 et les molécules de SF6 non dissociées ainsi que les radicaux SxFy restent sous forme gazeuse et sont évacués par le pompage.

Pendant l'étape de passivation des surfaces au moyen d'un plasma de gaz C ₄F₈, par exemple des surfaces d'un substrat en silicium, on génère un plasma contenant des électrons, des ions et des radicaux de type CF, CF ₂,... etc. Ces radicaux ou monomères vont se lier les uns aux autres pour former des chaînes de polymère [-CF-]n ou [-CF₂-]n. Ces polymères se condensent sur toutes les surfaces exposées au plasma et les recouvrent d'un film de polymère. Ces surfaces sont bien sûr les surfaces du substrat de silicium en cours de gravure, mais également toutes les surfaces internes de la chambre de réaction.

5

10

15

20

25

30

35

Au cours de l'étape suivante de gravure par plasma de gaz fluoré, les surfaces soumises au bombardement ionique, sous l'effet de la polarisation négative, sont débarrassées du film de polymère. Ceci est notamment le cas pour les surfaces horizontales du substrat de silicium, qui pourront ensuite être gravées par les atomes de fluor atomique F. C'est aussi le cas pour toutes les surfaces autres que le substrat qui sont soumises au bombardement.

Un problème des procédés de gravure anisotrope selon le brevet US-A-5,501,893 est que la vitesse de gravure décroît progressivement dans le temps, de façon sensiblement linéaire, comme illustré sur la figure 1. Ainsi, partant à l'instant 0 d'une vitesse de gravure de 10 microns par minute, la vitesse diminue progressivement pour atteindre 6 microns par minute après 12 heures de fonctionnement, dans un exemple de fonctionnement d'un réacteur donné et dans des conditions de génération de plasma maintenues constantes.

Le but de l'invention est d'éviter une telle dérive négative des performances de gravure d'un équipement de gravure anisotrope de silicium par un procédé de gravure anisotrope selon le brevet US-A-5,501,893.

L'invention résulte de l'analyse approfondie des phénomènes apparaissant lors des étapes de passivation et de gravure selon le procédé, et conduit à expliquer cette dérive négative par le processus suivant : pendant les étapes de

passivation, toutes les parties de la chambre de réaction se recouvrent progressivement d'un film de polymère. Ce film n'est pas enlevé au cours des étapes de gravure lorsque les surfaces de la chambre de réaction sont reliées à un potentiel faible, par exemple à la masse électrique. Du fait du faible potentiel, les surfaces réceptrices correspondantes de la chambre de réaction ne sont pas soumises au bombardement ionique, et conservent ainsi un film de polymère similaire à celui recouvrant les surfaces du substrat à graver. Au cours du temps, ce film s'épaissit.

Bien que non soumis au bombardement ionique, le film de polymère déposé sur les surfaces réceptrices reliées au potentiel de masse est soumis à un léger flux d'ions et d'électrons d'énergie égal à E = Vp - 0 dans laquelle Vp représente le potentiel plasma positif.

10

15

20

25

30

35

En général, Vp est de l'ordre de la dizaine de volts, typiquement de 15 à 25 volts par rapport à la masse. Cette énergie est insuffisante pour éliminer par pulvérisation le film de polymère, mais elle est suffisante pour échauffer les parois et donc le film de polymère à des températures de l'ordre de 40 à 60°C.

Dans un premier temps, lorsque le réacteur est froid et propre, c'est-à-dire exempt de dépôt de polymère de type [-CF-]n ou $[-CF_2-]n$, la vitesse de gravure du silicium est optimale c'est-à-dire maximale. Ensuite, au fur et à mesure de la gravure du substrat, le film de polymère condensé sur les surfaces réceptrices des parois non soumises au bombardement ionique intentionnel va croître et s'épaissir. En même temps, il va s'échauffer sous l'effet du flux de particules d'énergie Vp.

En s'échauffant, ce film libère par vaporisation partielle des molécules de type CxFy. Ces molécules se retrouvent dans la phase s'additionnant gazeuse, aux molécules C_4F_8 intentionnellement introduites par les débitmètres de masse. Ces molécules se déposent ensuite sur les surfaces du entraînant une augmentation incontrôlée de la passivation des surfaces horizontales de silicium au cours des étapes de passivation. Au cours de l'étape de gravure qui suit, passivation en excès augmente la durée nécessaire pour détruire le

polymère et commencer le processus de gravure des surfaces horizontales. Il en résulte une diminution de la vitesse globale de gravure.

L'idée qui est à la base de l'invention est d'empêcher dès l'origine la formation des dépôts de film de polymère condensés sur les surfaces réceptrices des parois de chambre de réaction non soumises au bombardement ionique, en portant les surfaces réceptrices à une température suffisante pour assurer la volatilisation de tout dépôt éventuel de polymère.

5

10

15

20

25

30

35

Simultanément, l'invention vise à réaliser cette élévation de température sans dépense excessive d'énergie, et sans risque de blessure du personnel d'intervention circulant autour des réacteurs.

Pour cela, un réacteur de gravure plasma selon l'invention, comprenant une chambre de réaction entourée d'une paroi étanche, contenant des moyens supports de substrat à graver, et communiquant avec une source de plasma, comprend en outre une chemise chauffante recouvrant intérieurement tout ou partie de la paroi étanche de chambre de réaction, et des moyens d'isolation thermique interposés entre la chemise chauffante et la paroi étanche de chambre de réaction.

De la sorte, la chemise chauffante présente une température supérieure à celle produite par le seul rayonnement du plasma, et la température plus élevée de la chemise chauffante réduit la quantité de molécules de polymère déposée sur la chemise. Simultanément, la chemise chauffante constitue elle-même la surface réceptrice, et forme un écran empêchant le dépôt des polymères sur la paroi étanche elle-même de chambre de réaction.

Selon un mode de réalisation avantageux, les moyens d'isolation thermique comprennent un espace intermédiaire entre la chemise chauffante et la paroi étanche de la chambre de réaction, et la chemise chauffante est fixée à la paroi étanche de la chambre de réaction par un nombre limité de points de fixation.

L'espace intermédiaire entre la chemise chauffante et la paroi étanche de la chambre de réaction peut avantageusement être maintenu à la même basse pression que celle régnant dans la chambre de réaction.

Les points de fixation ont de préférence une structure thermiquement isolante qui s'oppose au transfert d'énergie thermique par conduction depuis la chemise chauffante vers la paroi étanche de la chambre de réaction.

Les moyens chauffants de la chemise chauffante peuvent être de plusieurs types. Selon un premier mode de réalisation, la chemise chauffante est couplée thermiquement à des moyens d'échauffement tels que des résistances électriques connectables à une source extérieure d'énergie électrique.

5

10

15

20

25

30

35

Les résistances électriques peuvent par exemple comprendre des résistances électriques en couche mince, et/ou des résistances électriques de type thermoaxial.

En alternative, la chemise chauffante est sollicitée thermiquement par des moyens d'échauffement par rayonnement tels que des éléments infrarouges.

De préférence, la chemise chauffante est associée à des moyens de régulation thermique assurant la régulation de sa température dans une plage de valeurs de température appropriée.

En pratique, la chemise chauffante comprend avantageusement des moyens d'échauffement adaptés pour l'échauffer à une température supérieure à 150°C.

Un problème supplémentaire des réacteurs de gravure par plasma résulte de la présence d'une grille conductrice, limitant la chambre de réaction en aval des moyens supports de substrat. Cette grille a pour but de limiter la propagation du plasma, et de le confiner dans la chambre de réaction. Le problème est que cette grille tend à se boucher progressivement, par accumulation de particules de polymère.

L'invention résout ce problème en faisant en sorte que la grille conductrice soit en contact thermique avec la chemise chauffante. Il apparaît que l'élévation de température qui en résulte sur la grille évite son encrassement et la maintient en état de fonctionnement correct pendant une longue durée.

En outre, la présence de la chemise chauffante dans la chambre de réaction produit un effet avantageux sur les moyens de maintien d'un substrat sur le support de substrat : un mode de réalisation avantageux de tels moyens supports de substrat comprend



des électrodes d'attraction électrostatique de substrat. Dans les réacteurs connus, ces électrodes se recouvrent assez rapidement de polymère, et leur efficacité décroît rapidement dans le temps.

L'invention réduit très fortement ce problème, car les électrodes d'attraction électrostatique de substrat restent avec une propreté suffisante pour un fonctionnement correct des électrodes pendant une longue durée, apparemment parce que les électrodes ne se chargent plus de polymère.

5

10

15

20

25

30

Selon un autre aspect de l'invention, on prévoit un procédé de gravure de substrat par plasma dans un réacteur tel que défini ci-dessus, le procédé comprenant une alternance d'étapes de gravure du substrat par un plasma de gaz de gravure fluoré et d'étapes de passivation des surfaces par un plasma de gaz de passivation CxFy, et au moins pendant les étapes de passivation, on échauffe la chemise chauffante à une température supérieure à la température de condensation des polymères générés par le plasma de passivation.

Selon un mode de réalisation avantageux, on échauffe la chemise chauffante en continu pendant toutes les étapes du procédé.

D'autres objets, caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la description suivante de modes de réalisation particuliers, faite en relation avec les figures jointes, parmi lesquelles:

- la figure 1 illustre l'évolution négative de la vitesse de gravure dans les réacteurs connus ;
- la figure 2 est une représentation schématique d'un réacteur selon un mode de réalisation de la présente invention.

Dans le mode de réalisation illustré sur la figure 2, un réacteur de gravure plasma comprend une chambre de réaction 1 entourée d'une paroi étanche 2 contenant des moyens supports de substrat 3 et communiquant avec une source de plasma 4.

La paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1 comprend par exemple une portion périphérique 2a qui se raccorde à une portion frontale d'entrée 2b elle-même ouverte pour communiquer avec un tube d'entrée 6 constituant la source de plasma 4. La portion périphérique 2a et la portion frontale d'entrée 2b sont des portions métalliques, avantageusement connectées au potentiel de la

ï

masse. Le tube d'entrée 6 est en matériau diélectrique, et est entouré d'une électrode de couplage 7 alimentée en courant électrique alternatif à fréquence radio par un générateur radiofréquence 8. Des moyens de génération de gaz 9 introduisent les gaz de gravure ou de passivation à l'extrémité du tube d'entrée 6, et l'électrode de couplage 7 excite les gaz dans le tube d'entrée 6 pour produire un plasma qui se déplace ensuite vers l'intérieur de la chambre de réaction 1 en direction des moyens supports de substrat 3.

Pour produire l'effet du plasma, les moyens supports de substrat 3 sont polarisés par un générateur radiofréquence 11 auquel ils sont connectés par une ligne de polarisation 10.

10

15

20

25

30

35

La chambre de réaction 1 est raccordée par une ligne de pompage 12 à moyen de pompage 13 permettant d'établir et de maintenir dans la chambre de réaction 1 une pression gazeuse faible et contrôlée, compatible avec la production d'un plasma.

En aval des moyens supports de substrat 3, la chambre de réaction 1 est limitée par une grille 5 conductrice également connectée au potentiel de la masse, et dont la maille est en rapport avec la densité ionique du plasma.

Le réacteur de la figure 2 comprend en outre une chemise chauffante 14 recouvrant intérieurement toutes les portions de la paroi étanche 2 qui sont au potentiel de la masse et qui sont au contact du plasma, à savoir la portion périphérique 2a et la portion frontale d'entrée 2b. La chemise chauffante 14 est une paroi métallique, elle-même connectée au potentiel de la masse, et associée à des moyens d'échauffement tels que des résistances électriques 17 ou autres. Des moyens d'isolation thermique 15 sont interposés entre la chemise chauffante 14 et la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1.

Dans la réalisation illustrée, les moyens d'isolation thermique 15 sont constitués d'un espace intermédiaire, d'épaisseur appropriée, entre la chemise chauffante 14 et la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1. Placé à l'intérieur de la chambre de réaction 1, l'espace intermédiaire contient une atmosphère à très faible pression, et présentant donc de bonnes propriétés d'isolation thermique. Simultanément, la chemise chauffante 14 est

fixée à la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1 par un nombre limité de points de fixation, par exemple les deux points de fixation 16a et 16b illustrés sur la figure.

Les points de fixation 16a et 16b ont une structure thermiquement isolante, qui s'oppose encore au transfert d'énergie thermique par conduction depuis la chemise chauffante 14 vers la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1.

5

10

15

20

25

30

35

De préférence, la surface interne 14a de la chemise chauffante 14 est structurée de façon à présenter un faible coefficient d'émission de rayonnement. De la sorte, on limite l'échauffement d'un substrat 23 placé sur les moyens supports de substrat 3, et on évite ainsi de perturber les étapes de gravure et de passivation.

Les résistances électriques 17 ou autres moyens d'échauffement de la chemise chauffante 14 sont alimentées par une ligne 21 pilotée par des moyens de régulation thermique comprenant un dispositif de commande 19 qui reçoit par une ligne 20 des informations de température de la chemise chauffante 14 prélevées par un capteur de température 18. Le dispositif de commande est conçu de façon à réguler la température de la chemise chauffante 14 et à la maintenir dans une plage de valeurs de température appropriée permettant d'éviter le dépôt de molécules de polymère [-CF-]n ou [-CF-]n sur la chemise chauffante 14.

On peut choisir la température de la chemise chauffante 14 en fonction du type de gaz CxFy utilisé, et donc en fonction du type de polymère déposé pendant les étapes de passivation.

En pratique, les moyens d'échauffement 17 sont adaptés pour échauffer la chemise chauffante 14 à une température supérieure à 150°C, suffisante pour éviter la condensation des polymères générés lors des étapes de passivation.

De préférence, la grille 5 conductrice est en contact thermique avec la chemise chauffante 14 dans une zone périphérique de contact 22. De la sorte, l'échauffement de la grille 5 conductrice évite son encrassement progressif et prolonge considérablement sa durée d'utilisation. L'échauffement de la grille 5 conductrice par des moyens chauffants spécifiques

constitue en lui-même une invention indépendante susceptible d'être appliquée à des réacteurs dépourvus de la chemise chauffante 14.

On a illustré schématiquement sur la figure 2 des moyens particuliers de tenue d'un substrat 23 sur les moyens supports de substrat 3 : ces moyens particuliers sont des électrodes électrostatiques 3a d'attraction de substrat, qui attirent le substrat 23 par attraction électrostatique. Il est nécessaire, dans ce cas, de maintenir une propreté satisfaisante des électrodes électrostatiques 3a, à défaut de quoi le substrat 23 n'est pas correctement tenu sur les moyens supports de substrat 3.

5

10

15

20

25

30

L'adaptation de la chemise chauffante 14 et des moyens permettant de la chauffer de façon satisfaisante réduit considérablement l'encrassement des électrodes électrostatiques 3a, et permet d'augmenter également la durée de fonctionnement correct des électrodes pour un maintien satisfaisant du substrat 23.

Lors du fonctionnement, les moyens de pompage 12 et 13 maintiennent à l'intérieur de la chambre de réaction 1 une pression gazeuse faible appropriée. On introduit des gaz appropriés de gravure ou de passivation par les moyens de génération de gaz 9. L'alimentation de l'électrode de couplage 7 par le générateur RF 8 génère un plasma 24 dans le tube d'entrée 6, et le plasma 24 se propage dans la chambre de réaction 1 en direction du substrat 23 la polarisation du substrat 23 par le générateur radiofréquence 11. Simultanément, les résistances électriques 17 alimentées par la ligne 21 et le dispositif de commande maintiennent la chemise chauffante 14 à une température appropriée évitant tout dépôt de polymère de passivation, et protégeant simultanément la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1. De la sorte, en fin d'étape de passivation, les molécules de monomère sont rapidement évacuées par les moyens de pompage 12 et 13, et l'introduction des gaz de gravure dans le tube d'entrée 6 provoque rapidement un effet de gravure sur le substrat 23, sans apparition de réduction progressive de vitesse de gravure.

Ainsi, un procédé de gravure de substrat 23 par un plasma 35 24 dans un réacteur selon la structure décrite précédemment comprend une alternance d'étapes de gravure du substrat 23 par un plasma 24 de gaz de gravure fluoré et d'étapes de passivation des surfaces par un plasma 24 de gaz de passivation CxFy. Pendant ce procédé, on échauffe la chemise chauffante 14 à une température supérieure à la température de condensation du polymère de passivation génére par le plasma, au moins pendant les étapes de passivation.

Pour simplifier, on peut échauffer la chemise chauffante 14 en continu pendant toutes les étapes du procédé.

5

10

15

20

Grâce aux moyens d'isolation thermique 15 interposés entre la chemise chauffante 14 et la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1, on limite la puissance électrique nécessaire pour maintenir la chemise chauffante 14 à la température désirée, et on évite de chauffer inutilement la paroi étanche 2 de la chambre de réaction 1. Il en résulte que la température externe de la paroi étanche 2 reste compatible avec les exigences de sécurité, c'est-àdire que cette température est supportable et le personnel d'intervention au cours de l'utilisation peut toucher la paroi sans risque de brûlure.

La présente invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui ont été explicitement décrits, mais elle en inclut les diverses variantes et généralisations qui sont à la portée de l'homme du métier.

REVENDICATIONS

1 - Réacteur de gravure plasma, comprenant une chambre de réaction (1) entourée d'une paroi étanche (2), contenant des moyens supports de substrat (3), et communiquant avec une source de plasma (4), caractérisé en ce qu'il comprend en outre une chemise chauffante (14) recouvrant intérieurement tout ou partie de la paroi étanche (2) de la chambre de réaction (1), et des moyens d'isolation thermique (15) interposés entre la chemise chauffante (14) et la paroi étanche (2) de la chambre de réaction (1).

5

20

25

30

- 2 Réacteur selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens d'isolation thermique (15) comprennent un espace intermédiaire entre la chemise chauffante (14) et la paroi étanche (2) de la chambre de réaction (1), et la chemise chauffante (14) est fixée à la paroi étanche (2) de la chambre de réaction (1) par un nombre limité de points de fixation (16a, 16b).
 - 3 Réacteur selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'espace intermédiaire entre la chemise chauffante (14) et la paroi étanche (2) de la chambre de réaction (1) est maintenu à la même basse pression que celle régnant dans la chambre de réaction (1).
 - 4 Réacteur selon l'une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce que les points de fixation (16a, 16b) ont une structure thermiquement isolante qui s'oppose au transfert d'énergie thermique par conduction depuis la chemise chauffante (14) vers la paroi étanche (2) de la chambre de réaction (1).
 - 5 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la chemise chauffante (14) est couplée thermiquement à des moyens d'échauffement tels que des résistances électriques (17) connectables à une source extérieure d'énergie électrique.
 - 6 Réacteur selon la revendication 5, caractérisé en ce que les résistances électriques (17) comprennent des résistances électriques en couche mince et/ou des résistances électriques de type thermocoaxial.
- 35 7 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la chemise chauffante (14) est sollicitée

thermiquement par des moyens d'échauffement par rayonnement tels que des éléments infrarouges.

- 8 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la chemise chauffante (14) est associée à des moyens de régulation thermique (18-21) assurant la régulation de sa température dans une plage de valeurs de température appropriée.
- 9 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que la chemise chauffante (14) comprend des moyens d'échauffement (17) adaptés pour l'échauffer à une température supérieure à 150°C.

10

15

20

- 10 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la surface interne (14a) de la chemise chauffante (14) est structurée de façon à présenter un faible coefficient d'émission de rayonnement.
- 11 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que, en aval des moyens supports de substrat (3), la chambre de réaction (1) est limitée par une grille (5) conductrice en contact thermique avec la chemise chauffante (14).
- 12 Réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que les moyens supports de substrat (3) comprennent des électrodes électrostatiques (3a) d'attraction de substrat.
- 13 Procédé de gravure de substrat (23) par un plasma (24) dans un réacteur selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu'il comprend une alternance d'étapes de gravure du substrat (23) par un plasma (24) de gaz de gravure fluoré et d'étapes de passivation des surfaces par un plasma (24) de gaz de passivation CxFy, et en ce que, au moins pendant les étapes de passivation, on échauffe la chemise chauffante (14) à une température supérieure à la température de condensation des polymères générés par le plasma (24).
- 14 Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'on échauffe la chemise chauffante (14) en continu pendant toutes les étapes du procédé.



1/2

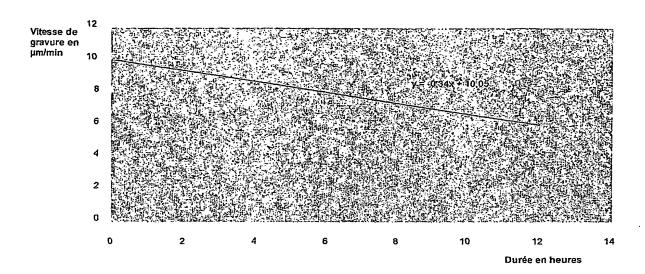
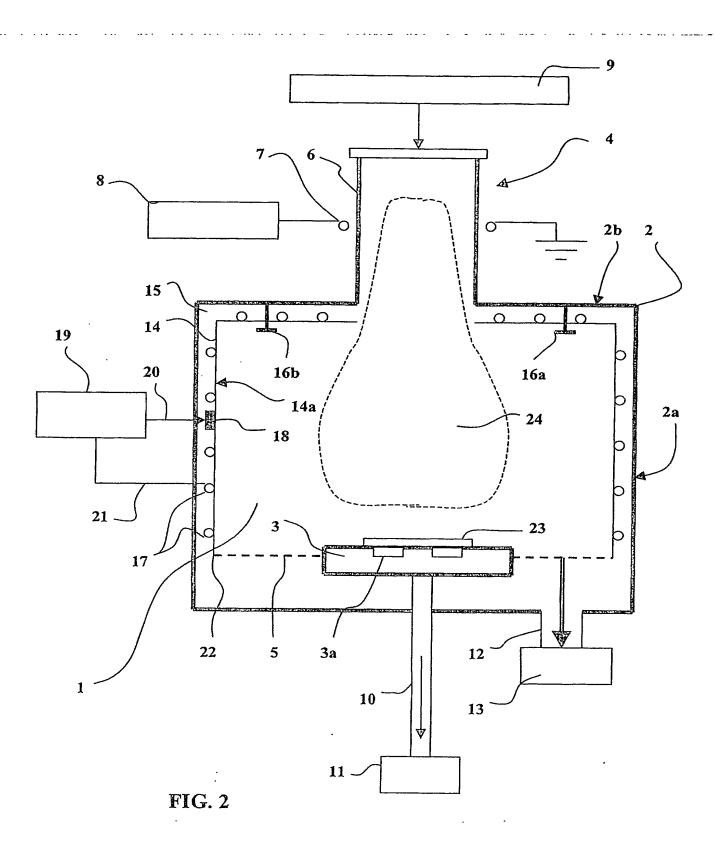


FIG. 1





BREVET D'INVENTION





DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .1./1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

Vos références p	our ce dossier	104362/LA/CVAC/TPM				
Nº D'ENREGISTA	EMENT NATIONAL	02	15			
CHEMISA	NTION (200 caractères ou esp AGE CHAUFFANT F VURE POUR SA MIS	OUR REA	CTEUR DE GRAVURE PLASMA, ET PI JVRE	ROCEDE		
LE(S) DEMANDE	UR(S):					
	inonyme ALCATE					
utilisez un form	N TANT QU'INVENTEUR(ulaire identique et numéro	otez chaque p	en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de age en indiquant le nombre total de pages).	trois inventeurs,		
Nom		PUECH				
Prénoms		Michel PLIPOIC BERNARD				
Adresse						
	Code postal et ville	74370	METZ-TESSY, FRANCÉ			
Société d'apparter	nance (facultalif)	<u> </u>				
Nom	·	ļ				
Prénoms						
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Société d'apparte	nance (facultatif)					
Nom						
Prėnoms		<u> </u>				
Adresse	Rue					
	Code postal et ville					
Société d'appartenance i facultatif i						
DATE ET SIGNATURE(S) RXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			9 juillet 2002 Bernard LAMOUREUX			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☑ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.